

課題番号	課題名	実験責任者/CPJ		申請 時間	配分 時間	配分日時				装置	
2012G017	Syntheses of kinetic networks with new ligands and their applications for functional materials	KAWANOMasaki	POSTECH	72	120	11.1	8:30	--	11.6	8:30	XD
2012G017				72	24	11.8	8:30	--	11.9	8:30	XD
2012G020	イメージングXAFS法による蓄電池材料の反応分布解析	片山真祥	立命館大・総理工	0	0						XAFS
2012G029	巨大ポリ酸の利用により相互貫入の可能性を排除した多孔性結晶の設計	尾関智二	東京工大・理工	48	48	10.29	08:30	--	10.31	8:30	XD
2012G029				24	24	11.11	8:30	--	11.12	8:30	XD
2012G077	アンジュレーター放射光を利用した貴金属イオンの還元とその過程のDXAFS観測	中川貴	大阪大・工	120	72	12.11	8:30	--	12.14	8:30	DXAFS
2012G094	電気析出法で調製した酸化物表面クラスターの構造とその制御	朝倉 清高	北大・触媒セ	0	0						XAFS
2012G160	固溶体系材料における組成や結晶相分布のXRF/XRD同時イメージング	江場宏美	東京都市大・工	72	0						imaging
2012G167	結晶トランケーションロッドの時分割測定法の開発	松下正	KEK・PF	240	180	11.12	20:30	--	11.20	8:30	持込み
2012G187	大強度X線による機能性磁性錯体微結晶の構造解析	中林耕二	東京大・理	24	24	11.6	8:30	--	11.7	8:30	XD
2012G585	貴金属・二酸化チタン複合光触媒における光励起電子のダイナミクス	水越 克彰	東北大・金研	48	48	12.14	8:30	--	12.16	8:30	DXAFS
2012G623	放射線アシスト還元によるCu スモールクラスタ成長に関する研究	大柳宏之	産総研	48	48	10.22	20:30	--	10.24	20:30	持込み
2012G705	界面選択性を備えた蛍光X線イメージング技術の開発	桜井 健二	物材機構	72	72	10.25	08:30	--	10.28	8:30	imaging
2012G770	反射投影型X線顕微鏡によるNi電析反応の電極/電解質界面の動的観察	水沢多鶴子	CROSS東海	0	0						imaging
2013G546	Kramers-Kronigの関係式を用いた表面敏感な反射型in situ XAFS測定法の開発	阿部 仁	高エネルギー加速器 研究機構 物質構造	96	72	11.28	8:30	--	12.1	8:30	DXAFS
2013G596	時間分解XAFS法による担持された二価金属酸化物の固相還元反応メカニズムの解明	稲田 康宏	立命館大学 生命科 学部 教授	144	144	11.22	8:30	--	11.28	8:30	DXAFS
2013G710	アンジュレーター放射光を利用した新規無電解めっき過程のIn situ時間分解XAFS測定	大久保 雄司	大阪大学 大学院工 学研究科 学振特別	120	72	12.8	8:30	--	12.11	8:30	DXAFS
2013G723	光機能性錯体集積体の創出と構造解明	小林 厚志	北海道大学 大学院 理学研究院 助教	72	24	10.31	8:30	--	11.1	8:30	XD
2013G723				0	48	11.9	8:30	--	11.11	8:30	XD
2013S2-00	X線反射率曲線の時分割測定法の開発と応用	松下 正	高エネルギー加速器 研究機構 - 名誉教	0	0						持込み